

Priority Paper 9-5-01 ar

35.C14946

### PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:	)
TIM VOIDE	: Examiner: N.Y.A.
JUN KOIDE	Group Art Unit: 2853
Application No.: 09/722,644	)
Filed: November 28, 2000	
For: LASER WORKING APPARATUS, LASER WORKING METHOD, METHOD FOR PRODUCING INK JET RECORDING HEAD UTILIZING SUCH LASER WORKING APPARATUS OR METHOD, AND INK JET RECORDING HEAD FORMED BY SUCH PRODUCING METHOD	i ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Commissioner for Patents	Ē

#### CLAIM TO PRIORITY

Sir:

Applicant hereby claims priority under the International Convention and all rights to which he is entitled under 35 U.S.C. § 119 based upon the following Japanese Priority Applications:

11-339342 filed November 30, 1999;

11-339344 filed November 30, 1999.

Certified copies of the priority documents are enclosed.

Applicant's undersigned attorney may be reached in our New York office by telephone at (212) 218-2100. All

do 14.72.



correspondence should continue to be directed to our address given below.

Respectfully submitted,

Attorney for Applicant

Registration No. 43,279

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO 30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112-3801
Facsimile: (212) 218-2200

NY MAIN 175996 VII

# 特平11-339344

【書類名】

特許願

【整理番号】

4095014

【提出日】

平成11年11月30日

【あて先】

特許庁長官 近藤 隆彦 殿

【国際特許分類】

B41J 3/04

【発明の名称】

レーザ加工装置とレーザ加工方法、および該レーザ加工

装置によって加工するインクジェット記録ヘッドの製造

方法と該製造方法によるインクジェット記録ヘッド

【請求項の数】

9

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

キヤノン株式会社内

【氏名】

小出 純

【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】

御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】

100105289

【弁理士】

【氏名又は名称】 長尾 達也

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

038379

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9703875

【プルーフの要否】 要

# 【書類名】 明細書

【発明の名称】 レーザ加工装置とレーザ加工方法、および該レーザ加工装置によって加工するインクジェット記録ヘッドの製造方法と該製造方法によるインクジェット記録ヘッド

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】1ピコ秒以下のパルス放射時間にて空間的時間的なエネルギー密度の大きい光パルスを連続放射するレーザ発振器から放射されるレーザ光を被加工物に照射し、光アブレーション加工を行うレーザ加工装置であって、前記レーザ発振部分の温度コントロールに影響を与えることのない個所に配された光強度の減衰の制御可能な光強度減衰手段を有し、被加工物に所定エネルギー密度だけ照射し光アブレーション加工を行うことを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項2】前記光強度減衰手段が、レーザ発振器外部、またはレーザ発振器内におけるレーザ発振室とは別に形成された部屋に配されていることを特徴とする請求項1に記載のレーザ加工装置。

【請求項3】光強度減衰手段が、光の入射角を可変して通過光強度を制御するバリアブル光アッテネータによるものであることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のレーザ加工装置。

【請求項4】光強度減衰手段が、光吸収フィルターによるものであることを 特徴とする請求項1または請求項2に記載のレーザ加工装置。

【請求項5】前記レーザ発振器が、光伝播の空間圧縮装置を有しているレーザ発振器であることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載のレーザ加工装置。

【請求項6】前記光伝播の空間圧縮装置が、チャーピングパルス生成手段と、光波長分散特性を利用した縦モード同期手段によって構成されていることを特徴とする請求項5に記載のレーザ加工装置。

【請求項7】1ピコ秒以下のパルス放射時間にて空間的時間的なエネルギー密度の大きい光パルスを連続放射するレーザ発振器からのレーザ光を被加工物に照射し、光アブレーション加工を行うレーザ加工方法であって、前記レーザ発振器を含む領域を温度コントロールするとともに、該温度コントロール領域外のレ

ーザ光の光軸上にレーザ光を選択的に遮断することができる光遮蔽手段を設け、 該光遮蔽手段により被加工物に所定のパルス数だけ照射し、光アブレーション加 工を行うことを特徴とするレーザ加工方法。

【請求項8】記録媒体に付着させるインク液滴を吐出するためのインク吐出口、前記吐出口に供給するためのインクを貯える液室、前記吐出口と前記液室とを連通するインク流路、前記インク流路の一部に設けられインクを吐出するためのエネルギーを発生するエネルギー発生素子、前記液室に外部からインクを供給するためのインク供給口、

等を含むインクジェットヘッドのインク通路の少なくとも一部を構成する部材 を、レーザ加工装置によって加工するインクジェットヘッドの製造方法において

前記レーザ加工装置として請求項1~7のいずれか1項に記載のレーザ加工装置を用い、前記インクジェットヘッドのインク通路の少なくとも一部を構成する部材を、昇華加工することを特徴とするインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項9】記録媒体に付着させるインク液滴を吐出するためのインク吐出口、前記吐出口に供給するためのインクを貯える液室、前記吐出口と前記液室とを連通するインク流路、前記インク流路の一部に設けられインクを吐出するためのエネルギーを発生するエネルギー発生素子、前記液室に外部からインクを供給するためのインク供給口、

等を含むインクジェットヘッドのインク通路の少なくとも一部を構成する部材 を、レーザ加工装置によって加工されてなるインクジェットヘッドにおいて、

前記インクジェットヘッドが、請求項8に記載のインクジェットヘッドの製造 方法により製造されたものであることを特徴とするインクジェットヘッド。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、レーザ加工装置またはレーザ加工方法、あるいは該レーザ加工装置 によって加工するインクジェット記録ヘッドの製造方法と該製造方法によるイン クジェット記録ヘッドに関し、特に、被加工物を昇華加工することができ、さら にはマイクロマシン、またはICおよびハイブリッドICデバイス等の複雑材料および複雑形状の微細加工することができるレーザ加工装置またはレーザ加工方法の実現を目指すものである。

[0002]

# 【従来の技術】

従来、被加工物に構造体を直接微細加工形成する場合、レーザ加工では、エキシマレーザまたはYAGレーザの高調波を用いるが、レーザ光のエネルギー密度は発振パルスにおいて最大でも100メガワットのレベルでしかないため、熱伝導率の高い金属、セラミック、鉱物(シリコン等)、光吸収率の低い石英およびガラスにおいては加工が困難であって、主に有機樹脂材料の昇華アブレーション加工しか出来なかった。この不都合上、前記金属、セラミック、鉱物、さらにガラスを含む、またはこれら材料から構成される複合材に微細加工を施す場合には、リソグラフィープロセスを用いて、各個々の異材質材料に対してそれぞれ、レジストコート、レジストパターニング露光、レジスト現像、レジストパターンを利用したエッチング、レジストアッシング、の一連のプロセスを踏んでようやく構造体を加工形成している。

#### [0003]

また、インクジェット記録へッドの製造においても、インク吐出機構部分には、一般に、インクを吐出するためのインク吐出口と、前記吐出口に供給するためのインクを貯える被室と、前記吐出口と前記被室とを連通するインク流路と、前記インク流路の一部に設けられたインクを吐出するためのエネルギーを発生するエネルギー発生素子と、前記被室に外部からインクを供給するためのインク供給口が設けられているが、インクが吐出するインク吐出口オリフィスを形成するプレート(以後オリフィスプレートと呼ぶ)に樹脂だけでは得られない機能を持たせる為に、金属薄膜をラミネートした複合材質材にインク吐出口を形成するといった試みも行われている。この場合プレス加工または、リソグラフィーパターンエッチングが用いられるが、第一のプレス加工では形状精度的な点で問題があるため、微細加工としては不向きであり、第二のエッチングにおいては加工工程が複雑となり、コスト的な点で問題がある上、工程タクトタイムに対して生産設備

投資が膨大になるといった問題がある。

以上のように、被加工物に微細な構造を形成する為には、一般にはリソグラフィープロセスのような複雑な加工プロセスが必要となるのが現状である。

[0004]

このようなことから、本出願人は、特願平11-184623号、特願平11-184717号、特願平11-3844028号等において、「次世代光テクノロジー集成」(平成4年(株)オプトロニクス社発行、第1部要素技術;超短光パルスの発生と圧縮、24頁~31頁)等に記載されているいわゆるフェムト秒レーザーを用い、1ピコ秒以下のパルス放射時間にて発振するレーザ発振器から放射される空間的時間的なエネルギー密度の大きい複数パルスのレーザ光を、所定エネルギー密度で集光照射し、レーザ光が熱エネルギーとして被加工物内を拡散する前に昇華アブレーション加工する手段を提案している。これによれば、時間的エネルギー密度が飛躍的に増加するため(汎用的に市販されているフェムト秒レーザーの中には、パルス放射時間が150フェムト秒以下

これによれば、時間的エネルギーを皮が飛躍的に増加するため(初用的に印象とれているフェムト秒レーザーの中には、パルス放射時間が150フェムト秒以下、パルス当りの光エネルギーが500マイクロジュール以上のものが存在する。即ち放射レーザ光のエネルギー密度は発振パルスにおいて約3ギガワットのレベルとなる)、また、レーザの照射時間が非常に短いため、レーザ光が熱エネルギーとして被加工物内を拡散する前に昇華アブレーション加工プロセスを終了させることが可能となる。

[0005]

この現象を科学的に解析すると、光子であるフォトンが電子に吸収され熱量子であるフォノンに変換される時間が1ピコ秒オーダとされているため、光エネルギーは熱には変換されずに格子分解エネルギーとして作用するとも言われている。例えば、熱伝導率の高い金属、セラミック、鉱物(シリコン等)であっても、高いエネルギーの集中が可能となるため、加工が容易に可能であり、また、光吸収率の低いガラスまたは石英および光学結晶においても、光エネルギー密度がギガワットの域に達し、エキシマレーザと比べても10~100倍以上のエネルギー密度となるため、これらのガラスまたは石英および光学結晶であっても0.1~1%程度の吸収があれば、加工が可能である。

[0006]

# 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記したこの1ピコ秒以下のパルス放射時間でレーザ光を放射 するレーザ発振システムは、一般に縦モード同期法によって発振させるものであ り、その特徴の一つとして、光学部材をミクロンメートルオーダで調整すること で錙モード同期を行ってレーザ発振しているものであるため、レーザ放射エネル ギーの増幅率を制御して可変してしまうとレーザ発振器内の温度が不安定となり 、光学部材を保持している台が熱膨張収縮を起こし、光学調整がくるってしまい 、レーザ発振パルス時間、出力エネルギーが変動していまうことから、このレー ザ発振システムは、連続発振状態で使用することが好ましいものである。一方、 このように連続発振状態で使用する場合には、所定強度にて放射しつづけるレー ザ光に対して、光遮断装置を光路中に設けなければ、実際の加工には使用できな いという問題が生じることとなるが、そのために、単純にレーザ発振装置内に光 強度減衰手段を設けると、つぎのような別の問題を生じることとなる。 すなわち、上記したようにこの縦モード同期法によって極短パルス時間のレーザ 放射を行っているものであることから、再述するとレーザシステムの光学部材の 配置にはミクロンレベルの精度が必要であり、これを安定にレーザ発振させるた めに、レーザ発振部分全体を 0.1度のオーダーで精度良く温度コントロールさ れている。したがって、このようなレーザ発振器本体内に単純に光強度減衰手段 を設けると、これによりレーザエネルギーを放出または吸収されることとなり、

[0007]

そこで、本発明は、上記課題を解決し、レーザ発振部分全体の温度コントロールに影響を与えることなく、光強度を減衰するようにして、被加工物に所定エネルギー密度だけ照射し光アブレーション加工を行うことができるレーザ加工装置またはレーザ加工方法、あるいは該レーザ加工装置によって加工するインクジェット記録ヘッドの製造方法と該製造方法によるインクジェット記録ヘッドを提供することを目的とするものである。

レーザ発振器内が光エネルギー吸収によって加熱され温度上昇してしまうことに

よって、レーザ発振自体がきわめて不安定になってしまうという問題を生じる。

[0008]

# 【課題を解決するための手段】

本発明は、上記課題を達成するために、つぎの(1)~(9)のように構成したレーザ加工装置またはレーザ加工方法、あるいは該レーザ加工装置によって加工するインクジェット記録ヘッドの製造方法と該製造方法によるインクジェット記録ヘッドを提供するものである。

- (1) 1ピコ秒以下のパルス放射時間にて空間的時間的なエネルギー密度の大きい光パルスを連続放射するレーザ発振器から放射されるレーザ光を被加工物に照射し、光アブレーション加工を行うレーザ加工装置であって、前記レーザ発振部分の温度コントロールに影響を与えることのない個所に配された光強度の減衰の制御可能な光強度減衰手段を有し、被加工物に所定エネルギー密度だけ照射し光アブレーション加工を行うことを特徴とするレーザ加工装置。
- (2) 前記光強度減衰手段が、レーザ発振器外部、またはレーザ発振器内におけるレーザ発振室とは別に形成された部屋に配されていることを特徴とする上記(1) に記載のレーザ加工装置。
- (3) 光強度減衰手段が、光の入射角を可変して通過光強度を制御するバリアブル光アッテネータによるものであることを特徴とする上記(1)または上記(2)に記載のレーザ加工装置。
- (4) 光強度減衰手段が、光吸収フィルターによるものであることを特徴とする 上記(1)または上記(2)に記載のレーザ加工装置。
- (5)前記レーザ発振器が、光伝播の空間圧縮装置を有しているレーザ発振器であることを特徴とする上記(1)~(4)のいずれかに記載のレーザ加工装置。
- (6) 前記光伝播の空間圧縮装置が、チャーピングパルス生成手段と、光波長分散特性を利用した縦モード同期手段によって構成されていることを特徴とする上記(5) に記載のレーザ加工装置。
- (7) 1ピコ秒以下のパルス放射時間にて空間的時間的なエネルギー密度の大き い光パルスを連続放射するレーザ発振器からのレーザ光を被加工物に照射し、光 アブレーション加工を行うレーザ加工方法であって、前記レーザ発振器を含む領 域を温度コントロールするとともに、該温度コントロール領域外のレーザ光の光

軸上にレーザ光を選択的に遮断することができる光遮蔽手段を設け、該光遮蔽手段により被加工物に所定のパルス数だけ照射し、光アブレーション加工を行うことを特徴とするレーザ加工方法。

(8) 記録媒体に付着させるインク液滴を吐出するためのインク吐出口、前記吐出口に供給するためのインクを貯える液室、前記吐出口と前記液室とを連通するインク流路、前記インク流路の一部に設けられインクを吐出するためのエネルギーを発生するエネルギー発生素子、前記液室に外部からインクを供給するためのインク供給口、

等を含むインクジェットヘッドのインク通路の少なくとも一部を構成する部材 を、レーザ加工装置によって加工するインクジェットヘッドの製造方法において

前記レーザ加工装置として上記(1)~(7)のいずれかに記載のレーザ加工 装置を用い、前記インクジェットヘッドのインク通路の少なくとも一部を構成す る部材を、昇華加工することを特徴とするインクジェットヘッドの製造方法。

(9)記録媒体に付着させるインク液滴を吐出するためのインク吐出口、前記吐出口に供給するためのインクを貯える液室、前記吐出口と前記液室とを連通するインク流路、前記インク流路の一部に設けられインクを吐出するためのエネルギーを発生するエネルギー発生素子、前記液室に外部からインクを供給するためのインク供給口、

等を含むインクジェットヘッドのインク通路の少なくとも一部を構成する部材 を、レーザ加工装置によって加工されてなるインクジェットヘッドにおいて、

前記インクジェットヘッドが、上記(8)に記載のインクジェットヘッドの製造方法により製造されたものであることを特徴とするインクジェットヘッド。

[0009]

#### 【発明の実施の形態】

上記構成によれば、レーザ発振部分に光エネルギーによる熱を発生させることがないため、レーザ発振部分全体の温度コントロールに影響を与えることがなく、安定したレーザ発振のもとで、光強度を減衰するようにして、被加工物に所定エネルギー密度だけ照射し、加工表面等の滑らかで精度の良い光アブレーション

加工を行うことが可能となる。

[0010]

# 【実施例】

以下に、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。

図1は、本実施例におけるレーザ加工装置の光学系の概略光路図である。

101は短パルスレーザ発振器、104はフィールドレンズ、コンデンサレンズ 等を含むマスク照明光学系(ケーラー照明系、クリティカル照明系等の照明方法 を含む)、105はフォトマスク、107は投影結像レンズ、108は被加工物 である。

### [0011]

上記光学系において、短パルスレーザ発振器101から図中矢印方向に放射されたレーザ光東102をフィールドレンズ、コンデンサレンズ等を含むマスク照明光学系104(ケーラー照明系、クリティカル照明系等の照明方法を含む)によって、フォトマスク105を照明し、フォトマスク105上に形成されたマスクパターンを通過したレーザ光東106は投影結像レンズ107によって被加工物108にフォーカス投影され、レーザ発振によって被加工物が加工される。

#### [0012]

このような構成のレーザ加工装置に用いられる1ピコ秒以下のパルス発振時間幅でレーザを放出するレーザ発振器は、縦モード同期法を用いたレーザ発振器である。したがって、このようなレーザ発振器からのレーザパルスエネルギーは、一般的に定常的に放射されることとなる。このため、所定光強度の照射に制御する手段として、本実施例においては、レーザ発振器101から放射されたレーザ光東102に対して、レーザ発振器外部、またはレーザ発振器内におけるレーザ発振室とは別の部屋等のレーザ発振部分全体の温度コントロールに影響を与えることのない光路中に、光強度減衰手段103を配し、被加工物108に最適な光強度を照射制御することによって、被加工物108を最適に加工するように構成している。その際、上記レーザ発振部分全体の温度コントロールに影響を与えることのない個所としては、前記光学系の光路中におけるレーザ発振器101と光学系の間が好ましく、さらには、レーザ発振器101のレーザ出射口近傍がより

好ましい。

[0013]

本実施例においては、光強度減衰手段として、バリアブルアッテネータを用いている。勿論、これを光吸収フィルター、あるいは単純な光アッテネーターを用いて構成してもも良い。

ただし、1ピコ秒以下のレーザパルスは、一般的には縦モードがマルチで発振するため、レーザ波長バンドの広がりを持っている。このためバルク型の光学素子を通過すると、光学素子の波長分散特性によって、レーザパルス幅が若干長くなってしまうといった欠点を抱えることは否めない。

また、特に加工を行う対象が多い場合、すなわち量産加工に用いる場合には、同一で安定均一な加工をおこなうために、レーザの発振特性であるパルス時間、出力エネルギーの安定性は非常に重要であり、本実施例のレーザ発振部分の温度コントロールに影響を与えない光路中に光強度減衰手段を配して、レーザ照射の光強度を制御することが必須となる。

[0014]

次に、図2に上述のレーザ加工装置を用いて加工されるインクジェット記録へ ッドを示す。

図2において、33は基板であり、この基板上にはインクを吐出するための電気熱変換素子や電気機械変換素子等のインク吐出圧発生素子34が設けられている。このインク吐出圧発生素子34は吐出口21に連通するインク流路31内に配されており、個々のインク流路31は共通液室32に連通している。この共通液室32にはインク供給管(不図示)が接続され、インクタンクよりインク供給管を介してインクが供給される。

また、35はインク流路31および共通液室32を形成するための凹部を有する 天板であり、基板33と接合されることでインク流路31、共通液室32を形成 している。

さらに、基板33と天板35との接合体のインク流路端部側には吐出口21を備えるオリフィスプレート2が設けられている。

[0015]

このようなインクジェット記録ヘッドは、以下のように作成することができる

まず、インク吐出圧発生用の発熱抵抗素子であるヒータ34と不図示のシフトレジスタ等の集積回路、電気配線と、をシリコン基板にパターニングして基板33 を作成するとともに、インク流路31、およびインク液室32となる凹部と不図示のインク供給口を上記してきたレーザ加工装置を用いて所定光パルス数をパターン投影照射し加工形成して天板35を作成する。

その後、インク吐出側端面およびインク流路31とヒータ34の配列が一致するように基板33と天板35とをアライメント接合した後、ノズルが未形成状態のオリフィスプレート2を、接合された天板とベースプレートのインク吐出側端面に接着し、この状態でさらに上記述べてきたレーザ加工装置を用いて所定光パルス数をパターン投影照射しノズル21を形成し、以後、不図示のヒータ駆動用の端子をパターニングした電気基板を結合するとともに、アルミ製のベースプレートを基板33に接合し、次いで、各部材を保持するホルダおよびインク供給のためのインクタンクを結合することでインクジェットヘッドを組み立てる。

[0016]

#### 【発明の効果】

以上に説明したように、本発明によれば、レーザ発振器内に光エネルギーによる熱を発生させることがないため、レーザ発振部分全体の温度コントロールに影響を与えることがなく、安定したレーザ発振のもとで、光強度を減衰するようにして、被加工物に所定エネルギー密度だけ照射し、加工表面等の滑らかで精度の良い光アブレーション加工を行うことが可能となるレーザ加工装置またはレーザ加工方法、あるいは該レーザ加工装置を用いたインクジェット記録ヘッドの製造方法と該製造方法によるインクジェット記録ヘッドを実現することができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施例に係るレーザ加工装置の光学的概略図。

【図2】

本発明の実施例に係るインクジェットヘッドの製造方法によって製造されたイ

ンクジェットヘッドを示す概略図。

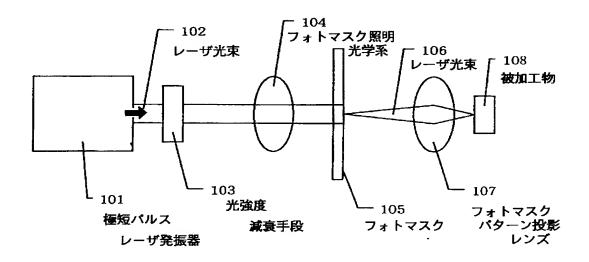
# 【符号の説明】

- 2:オリフィスプレート
- 3:インクジェットヘッド本体
- 21:インク吐出口ノズル
- 31:インク流路
- 32:インク液室
- 33:基板
- 34:インク吐出圧発生素子
- 35:天板
- 101:リング型極短パルスレーザ発振器
- 102:レーザ光束
- 103:光強度減衰手段
- 104:フォトマスク照明光学系
- 105:フォトマスク
- 106:レーザ光束
- 107:フォトマスクパターン投影レンズ
- 108:被加工物

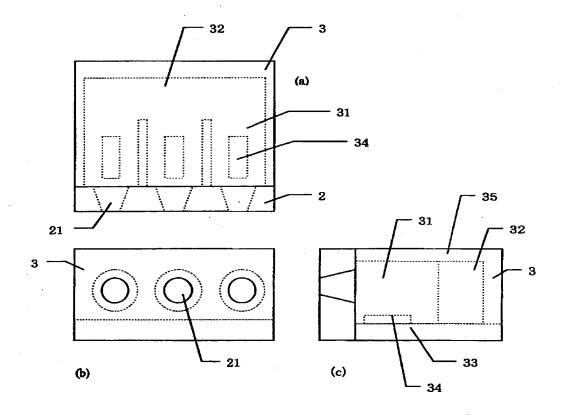
【書類名】

図面

【図1】



[図2]



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】レーザ発振部分全体の温度コントロールに影響を与えることなく、光強度を減衰するようにして、被加工物に所定エネルギー密度だけ照射し光アブレーション加工を行うことができるレーザ加工装置および方法等を提供する。

【解決手段】1ピコ秒以下のパルス放射時間にて空間的時間的なエネルギー密度の大きい光パルスを連続放射するレーザ発振器から放射されるレーザ光を被加工物に照射し、光アブレーション加工を行うレーザ加工装置であって、前記レーザ発振部分の温度コントロールに影響を与えることのない個所に配された光強度の減衰の制御可能な光強度減衰手段を有し、被加工物に所定エネルギー密度だけ照射し光アブレーション加工を行うように構成する。

【選択図】

図 1

# 出願人履歴情報

識別番号

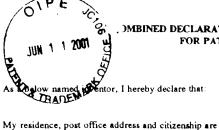
[000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 キヤノン株式会社



, )MBINED DECLARATION AND POWER OF ATTURNEY FOR PATENT APPLICATION (Page 1)

14 to 12 15 15 15

My residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name;

	ne original, first and sole inven					) [urai
	of the subject matter which is					
	ING APPARATUS,					
	INK JET RECORD					
PRODUCING		INK JET	RECORDING	пеар	FORMED BY SU	<u>Cn</u>
FRODUCTNG						<u> </u>
the specification of whi			November 2	8, 200	0 as United States Appli	cation
	ual Application No. 09/	722,644				
and was amended on _	November 28,	2000			(if applic	able).
	hat I have reviewed and under ment referred to above.	erstand the conten	ts of the above-ident	ified specific	ation, including the claim	IS, <b>A</b> S
I acknowledge	the duty to disclose informatio	n which is materis	l to patentability as o	lefined in 37	CFR §1.56.	
inventor's certificate, of listed below and have	foreign priority benefits und or § 365(a) of any PCT interna also identified below any fore fore that of the application on	tional application ign application fo	which designates at le patent or inventor's	east one coun	try other than the United	States
<b>a</b> .	A 12 -2 XI	<b></b>			(Yes/No)	
Country JAPAN	<u>Application No.</u> 11-339342		(Day/Mo./Yr.) November	1000	Priority Claimed Yes	
	11-339342		November		Yes	
JAPAN	11-339344	30	November	1777	162	
belief are believed to b made are punishable by	re that all statements made her e true; and further that these s fine or imprisonment, or both lize the validity of the applicat	tatements were ma , under Section 10	nde with the knowled XXI of Title 18 of the	ge that willfu	l false statements and the	like so
statements may jeopan	ace are various of the applicat	ou or any patent	issued ulcreon.			
Full Name of Sole or	First Inventor JUN KO	IDE		·		
Inventor's signature _	Jun Koide					
Date Doceinh	ec-22 2000		Subject ofJAF	AN		
	-1203, Shintom				o Japan	
Residence 10 2	1203, 31111110111	1 1 0110111	e, endo ke	i, TORY	o, bapan	
	c/o Canon Kab	uchiki K	aicha		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Post Office Address _						
	30-2, Shimoma	ruko 3-c	home, Ohta	i-ku, T	okyo, Japan	
Full Name of Second	oint Inventor, if any					
					····	
	ature					
					<del></del>	
Residence						
Post Office Address _						